

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

KARTA PRZEDMIOTU

obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów: Energetyka

Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod kierunku: E

Stopień studiów: I

Specjalności: Energetyka odnawialna, Systemy i urządzenia energetyczne, Urządzenia i instalacje ochrony środowiska

1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

NAZWA PRZEDMIOTU	Podstawy elektroniki
NAZWA PRZEDMIOTU W JĘZYKU ANGIELSKIM	Introduction to electronics
KOD PRZEDMIOTU	E223
KATEGORIA PRZEDMIOTU	Przedmioty kierunkowe
LICZBA PUNKTÓW ECTS	3.00
SEMESTRY	3

2 RODZAJ ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW

SEMESTR	WYKŁAD	ĆWICZENIA	LABORATORIUM	LABORATORIUM KOMPUTERO- WE	PROJEKT	SEMINARIUM
3	15	0	15	0	0	0

3 CELE PRZEDMIOTU

Cel 1 Poznanie zakresu Elektroniki analogowej i cyfrowej

4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1 Zaliczenie Podstaw elektrotechniki z semestru drugiego.

5 EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK1 Wiedza Poznanie wybranych informacji na temat półprzewodników.

EK2 Wiedza Podstawowe przyrządy półprzewodnikowe.

EK3 Wiedza Wybrane analogowe układy elektroniczne.

EK4 Wiedza Kvarcowa stabilizacja częstotliwości.

EK5 Wiedza Wybrane cyfrowe układy elektroniczne.

6 TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD		
LP	TEMATYKA ZAJĘĆ OPIS SZCZEGÓŁOWY BLOKÓW TEMATYCZNYCH	LICZBA GODZIN
W1	Półprzewodniki typu n i p na przykładzie półprzewodników domieszkowych.	2
W2	Podstawowe przyrządy półprzewodnikowe: diody, tranzystory bipolarne i polowe, tyrystory. Własności i przeznaczenie.	3
W3	Wzmacniacze: podział, przeznaczenie, Wzmacniacz napięcia w układzie WE z zasilaniem potencjometrycznym. Pasma przenoszenia wzmacniacza. Zastosowanie wzmacniacza ze sprzężeniem zwrotnym do generacji przebiegów sinusoidalnie zmiennych. Układ i warunek generacji drgań.	4
W4	Kwarc: układ zastępczy, charakterystyka kwarcu, zastosowanie kwarcu w układach elektronicznych do stabilizacji częstotliwości i sprzęgania obwodów.	2
W5	Przełączanie tranzystora bipolarnego. Układy logiczne TTL: podstawowa bramka NAND i zastosowanie. Technika MOS: bramki w technice CMOS, moc strat. Własności techniki MOS.	4

LABORATORIUM		
LP	TEMATYKA ZAJĘĆ OPIS SZCZEGÓŁOWY BLOKÓW TEMATYCZNYCH	LICZBA GODZIN
L1	Badanie wzmacniaczy tranzystorowych w układzie WE, WB. Wyznaczenie pasma przenoszenia . Własności wzmacniaczy.	3
L2	Badanie wzmacniaczy operacyjnych. Układy odwracające, nieodwracające, całkujące, różniczkujące i sumujące.	4
L3	Badanie generatorów przebiegów sinusoidalnie zmiennych. Warunek generacji drgań. Generatory RC.	4

LABORATORIUM		
LP	TEMATYKA ZAJĘĆ OPIS SZCZEGÓŁOWY BLOKÓW TEMATYCZNYCH	LICZBA GODZIN
L4	Badanie układów logicznych TTL. Dramka NAND.; Realizacja funkcji logicznych na bramkach NAND. Przykładowe układy kombinacyjne i sekwencyjne.	4

7 NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

N1 Wykłady

N2 Ćwiczenia laboratoryjne

N3 Konsultacje

8 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI	ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:	
Godziny wynikające z planu studiów	0
Konsultacje przedmiotowe	0
Egzaminy i zaliczenia w sesji	0
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:	
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury	20
Opracowanie wyników	20
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji	20
SUMARYCZNA LICZBA GODZIN DLA PRZEDMIOTU WYNIKAJĄCA Z CAŁEGO NAKŁADU PRACY STUDENTA	60
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU	3.00

9 SPOSOBY OCENY

OCENA FORMUJĄCA

F1 Kolokwium

F2 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego

OCENA PODSUMOWUJĄCA

P1 Średnia ważona ocen formujących

KRYTERIA OCENY

EFEKT KSZTAŁCENIA 1	
NA OCENĘ 2.0	Brak znajomości pojęcia półprzewodnik.
NA OCENĘ 3.0	Podział materiałów pod względem elektrycznym. Określenie półprzewodnika na podstawie energii Wg.
NA OCENĘ 3.5	Struktura półprzewodnika domieszkowego typu n i p.
NA OCENĘ 4.0	Efekty zachodzące w półprzewodniku pod wpływem dostarczonej z zewnątrz energii Wg.
NA OCENĘ 4.5	Koncentracje nosników większościowych i mniejszościowych półprzewodników.
NA OCENĘ 5.0	Wpływ temperatury na koncentracje n i p półprzewodników.
EFEKT KSZTAŁCENIA 2	
NA OCENĘ 2.0	Brak wiadomości na temat przyrządów półprzewodnikowych.
NA OCENĘ 3.0	Złącze p-n. Wykresy dla złącza p-n.
NA OCENĘ 3.5	Budowa tranzystorów bipolarnych npn i pnp. Symbole i charakterystyki. Zasada polaryzacji złącz.
NA OCENĘ 4.0	Tranzystory polowe typu FET i MOS. Symbole i budowa. Zasada polaryzacji złącz.
NA OCENĘ 4.5	Tyristor. Budowa, własności, charakterystyka i zastosowanie.
NA OCENĘ 5.0	Własności przyrządów półprzewodnikowych i ich wpływ na miniaturyzację układów elektronicznych i konstrukcje układów energooszczędnych.
EFEKT KSZTAŁCENIA 3	
NA OCENĘ 2.0	Brak umiejętności określenia układów; wzmacniacz i generator.
NA OCENĘ 3.0	Określenie pojęcia wzmacniacz i generator, podanie ich przeznaczenia i własności.
NA OCENĘ 3.5	Układ wzmacniacza napięcia i przeznaczenie elementów. Układ generatora i przeznaczenie.
NA OCENĘ 4.0	Pasma przenoszenia wzmacniacza. Kryteria wyznaczenia częstotliwości f_d i f_g .
NA OCENĘ 4.5	Wzmacniacz napięcia ze sprzężeniem zwrotnym. Warunek generacji drgań.
NA OCENĘ 5.0	Wyprowadzenie warunku generacji drgań wzmacniacza napięcia ze sprzężeniem zwrotnym.
EFEKT KSZTAŁCENIA 4	
NA OCENĘ 2.0	Brak wiadomości na temat zastosowania kwarcu w elektronice.
NA OCENĘ 3.0	Kwarc jako element piezoelektryczny odwrotny.

NA OCENĘ 3.5	Schemat zastępczy kwarcu. Parametry obwodu elektrycznego kwarcu.
NA OCENĘ 4.0	Charakterystyka kwarcu: $R=g(f)$ oraz $X=g(f)$
NA OCENĘ 4.5	Interpretacja charakterystyk kwarcu pod kątem zastosowania w układach elektronicznych.
NA OCENĘ 5.0	Przykład generatora kwarcowego zbudowanego w oparciu o bramki TTL.
EFEKT KSZTAŁCENIA 5	
NA OCENĘ 2.0	Brak wiadomości na temat zasady sterowania tranzystorami bipolarnymi polowymi.
NA OCENĘ 3.0	Przełączanie tranzystora bipolarnego. Stan nasycenia i zatkania.
NA OCENĘ 3.5	Technika TTL. Parametry i przeznaczenie.
NA OCENĘ 4.0	Podstawowa bramka NAND. Funkcja opisująca. Zbiór funktorów funkcjonalnie pełny.
NA OCENĘ 4.5	Przełączanie tranzystorów MOS. Technika CMOS. Inwerter w technice CMOS.
NA OCENĘ 5.0	Moc strat przy przełączaniu tranzystorów MOS.

10 MACIERZ REALIZACJI PRZEDMIOTU

EFEKT KSZTAŁCENIA	ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW ZDEFINIOWANYCH DLA PROGRAMU	CELE PRZEDMIOTU	TREŚCI PROGRAMOWE	NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE	SPOSOBY OCENY
EK1	K1_W12	Cel 1	L1	N1 N2 N3	F1 F2 P1
EK2	K1_W12	Cel 1	L2	N1 N2 N3	F1 F2 P1
EK3	K1_W12	Cel 1	L3	N1 N2	F1 F2 P1
EK4	K1_W12	Cel 1	L4	N1 N2 N3	F1 F2 P1
EK5	K1_W12	Cel 1	W5	N1 N2 N3	F1 F2 P1

11 WYKAZ LITERATURY

LITERATURA PODSTAWOWA

- [1] **Górecki P.** — *Wzmacniacze operacyjne. Podstawy, aplikacje i zastosowania*, Warszawa, 2004, BTC
- [2] **Rusek M., Pasierbiński J.** — *Elementy i układy elektroniczne*, Warszawa, 2003, WNT
- [3] **Tietze U., Schenk Ch.** — *Układy półprzewodnikowe*, Warszawa, 1997, WNT

12 INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTĘ

dr inż. Sławomir Kordowiak (kontakt: pekordow@cyf-kr.edu.pl)

OSOBY PROWADZĄCE PRZEDMIOT

1 dr inż. Sławomir Kordowiak (kontakt: pekordow@cyf-kr.edu.pl)

2 dr inż. Andrzej Drwal (kontakt: adrwal@pk.edu.pl)

3 dr inż. Sławomir Żaba (kontakt: azaba@pk.edu.pl)

4 dr inż. Andrzej Szromba (kontakt: aszromba@pk.edu.pl)

5 dr inż. Wiesław Jakubas (kontakt: wjakubas@pk.edu.pl)

6 dr inż. Anna Romańska (kontakt: eromans@pk.edu.pl)

13 ZATWIERDZENIE KARTY PRZEDMIOTU DO REALIZACJI

(miejsowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

PRZYJMUJĘ DO REALIZACJI (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)

.....
.....
.....
.....
.....
.....